HOIJ 37/26



4.000円

。 実 用 新 案 登 録 願

特許(利長官 殿 考案の名称 **昭覧3 ^{毎 9 ガ} 25**

リッタイソウサデンシ ケンピ 中ロウ 立体走査電子顕微鏡

考 案 省

di in

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地株式会社 日立製作所 中央研究 所內

民 " "

カ トウ ヤス 加 **藤 靖**

夫 (ほか 1 名)

実用新案登録出願人

ェニュニュニュ 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

名 称 (510)株式会社 门 立 製 作 所

化双右 吉 山 博 吉 *

代 理 人

Β ● ▼ 100 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

株式会社 || 立 製 作 所 内

证 話 東 京 270-2111(大代表)

氏名 (7237) 弁里士 薄 田 利 幸

添附書類の日錄

(1)明 組 書 1 組

(2) 図 館 1通

(3) 委任 状 1通

(4) 灾用新来登録觀剧本 1 通

15-45610



方式審査



53 130302

明細書

考案の名称 立体走査電子顕像鏡 実用新案登録請求の範囲

電子線を放射する電子銃と、放射された電子線を集束するコンデンサレンズと、集東された電子線を工方向に偏向する主偏向器に併置され上配二方向のうちの一方向を電子線を偏向する副偏向器と、電子線の無点を試料上に結ぶ対し、電子線で走査された試料が上に、電子、反射電子、試料電池を共働し、上で表示する手段を具備し、上を査しては、少くとも一面面を表示しておいた。これを副偏向器には、少くとも一面面を表示しておいた。これを副偏向器には、少くとも一面の角度でなり、上記が出された。単なる電気が集束し、対象を経由し、異なる二種の角度で試料に入りいるとを特徴とする立体走査電子顕微鏡。

考案の詳細な説明

本考案は、電子あるいはイオンなどの粒子線を

/:

集束して試料を走査し、このとき得られる二次電子、反射電子、透過電子、試料電流などの信号を試料の走査に同期して表示し、画像を観察する装置、たとえば走査形電子顕微鏡に係わり、かかる装置による立体像の観察に関するものである。

走査形電子顕微鏡によつて試料の立体像を観察するには、試料に電子線が入射する角度が5~20度異なる、同じ視野の、二組の画像が必要である。従来、これらの画像を実時間で得るには、走査形電子顕微鏡の鏡簡内に偏向系を設けて、電子線の試料への入射角を切換えることが行われている。電子線の試料への入射角を切換える方式としては、第1図に示すごとく、対物レンズ104の下に、2段の偏向系102,103を設け、交互に二種の軌道106,107をへように電子線101を偏向する方式が公知である。この方式では、対物レンズ104と試料105を対物レンズ104に、偏向系105を対物レンズ104に、偏向系105を対物レンズ104に、偏向系

以内に近ずけることができない、いいかえればワーキングディスタンスを、偏向系の寸法以下にできないために、分解能を高めるには困難がある。 偏向系の寸法は、電子線の偏向角を大きくとろうとすると、いきおい大形になる傾向があり、試料への電子線の入射角を±3~4度としたとき、分解能は、ほぼ1000A程度が限界である。

また、この従来例で、通常の走査形電子顕微鏡としての観察を共に行う場合を考えると、立体像の観察のために新しい偏向系を付加することは、好ましいものではなく、したがつて、通常の走査形電子顕微鏡と立体像観察の機能の共存性は、良いとは言えない。

さらに、立体像をブラウン管に表示して観察する場合には、電子部が試料に対して入射する軌道と法線が作る面は、水平走査方向と一致しているととが必要であるが、従来では、偏向系が対物レンズの下部に設けられるために、加速電圧、ワーキングディスタンス等を変化すると、一致しなくなり、そのつど調整が必要になるなど、種々なる

公開実用 昭和55-48610

欠点を有するものである。

本考案の目的は上記の点に着目してなされたものであり、通常の二次元の画像を観察する走査型電子顕微鏡の機能には、影響を与えずに、それらと両立して、立体像を実時間で観察する新しい手段を提供することにある。

本考案では、電子銃から放射された電子線を、一度集束するコンデンサレンズと、電子線の焦点を試料上に結ぶ対物レンズの中間に、電子線をこ方向に走査するための主傷向系に併置して、が設けられる。電子線を二方向に偏向向する副偏向ので、この場合、併置される副偏ので、この場合、併置されたコイルの一方に適切な一方向に通知なー方向に通知なー方向に対する。では、上記二方向ので構成される。とで、水平を大方向とは、像を表示するの方向を意味する。の表によれば、併置された偏向系には、電子線によれば、併置された傾向を放ける。の表には、電子級によれば、電子級には、電子級によれば、電子級によれば、電子級にはは、電子級には、電子級には、電子級にはは、電子級にはは、電子級にはは、電子級にはは、電子級にはは、電子級にはは、電子級にはははは、電子級にははははははははは、電子級にはははははははははははははははははははは

試料を少くとも一画面走査する期間は継続し、しかも画面毎に変化する二種の電気信号が印加されて、電子線はあたかもコンデンサレンズの集束点から放射される如き二種の軌道を描いて対物レンスの軸外に入射し、対物レンズの集束作用によって軸に対し傾斜した二つの角度から試料に入射して、試料上を走査する。この二つの角度の差が、立体感を生ずるための両眼の視角の差に相当し、通常6~8 度以上にすることが必要である。

このように、本考案では、電子線を対物レンズの軸外に入射させて、対物レンズの集束作用によって、上記の試料への入射角を決めている。このために、本考案による装置の分解能は、最終的には、対物レンズの軸外を通ることによる収差に支配される。ところで、本考案による装置では、対物レンズと試料との距離を接近できるために、対物レンズの軸と電子線の軌道との距りを小さくできる。たとえば、対物レンズの中心と試料との距離が10mmである場合、試料へ電子線が入射する角度が軸と±3度となるためには、電子線は、軸

から±0.5 mmの位置に入射するととになり、軸からのずれは比較的小さく対物レンズの形状によつては、200~300 kの高い分解能が得られる。以下、本考案を実施例を参照して詳しく説明する。

第2図は、本考案を走査形電子顕微鏡に実施した一例における電子線の軌道を示す図である。同図において、201は電子銃、202は、電子線を集束するコンデンサレンズ、203は電子線の開き角を制限する絞り、204および205は、XおよびY方向に電子線を走査するための主偏向コイル(主偏向器)、206および207は、本考案に直接係わる、電子線が対物レンズ軸外の2種の軌道を交互にとるための副偏向コイル(副偏向器)、208は、対物レンズ、209は、観察する試料である。

同図において、電子銃 2 0 1 から放出された電子線はコンデンサレンズ 2 0 2 によつて集束され、絞り 2 0 3 を通過して、主偏向コイル 2 0 4 および 2 0 5 によつて、 X および Y 方向に走査される。

通常、主偏向コイル204および205は、各々 X および Y 方向の偏向コイルからなり、上段の偏 向コイル204によつて、XおよびY方向の軸の 外に向かつて偏向され、下段の偏向コイル205 によつて軸に向かつて逆に偏向されて対物レンズ 208の中心を通る軌道210を描いて試料209 の上をXなよびY方向に走査する。しかるに、本 考案のとの実施例では、上段のXおよびY方向の 主偏向コイル204には、上段のX方向の副偏向 コイル206が重ねて巻かれ、下段のXおよびY 方向の主偏向コイル205には、下段のX方向の 馴偏向コイル207が重ねて巻かれている。重ね て巻かれた副偏向コイル206,207には、一 フィールドを走査する期間は継続し、二種の異な る極性の電気信号が交互に印加されて、図に示す 二種の軌道211,212を通つて対物レンズ 208に入射し、対物レンズの結像作用によつて、 二権の異なる角度から試料に入射して、焦点を結 び、試料を走査して、立体視に必要な二種の画像 を交互に発生する。ととで、主偏向コイルに併置

公開実用 昭和55-48610

された副偏向コイルに印加される電気信号の間には、対物レンズに入射する電子線が、あたかも、コンデンサレンズ 2 0 2 の結像点 2 1 3 から発した如き軌道を描いて対物レンズに入射する関係を満足する。

第3図は、本考案の他の実施例である。この実施例では、主かよび副偏向器304,306が、コンデンサレンズ302による電子線の集束点313の近傍に設けられている。このために、その構成はさらに単純にたる。同図にかいて、電子銃301から放射された電子線は、コンデンサレンズ302によつて集点313に集東される。303は、コンデンサレンズ302の中心行近に設置された絞りで電子線の開き角を決定する。電子線は、XかよびY方向に偏向され、立体視を行わぬ場合には、第二の主偏向器305により、対物レンズ308の中心を通過して、試料309上に焦点を結び、試料上を走査する。本考案に置る立体視を行う場合には、電子線の集束点に設置

された劇場向器には、一画面を走査する期間、一定の電気信号が印加されて、電子線は対物レンズの軸外の軌道311を通過して、試料上に、異なる角度から入射し、焦点を結び、視野を走査して、立体像の一画面を形成する。次の一画面を走査する期間は、劇偏向手段には、前と異なる極性の電気信号が印加され、軌道312を通過して、試料上に、第二の角度から入射し、焦点を結び、視野を走査して立体像の他の一画面を形成する。これら、交互に形成される二画面は、1本のブラウン管に交互に表示され、これに同期して交互に開閉する二組一対の電気光学シャッタを通して、立体像として観察される。

本実施例においては、第一の副偏向器306が コンデンサレンズ302の製束点313に設置されるために、副偏向器によつて偏向される電子線は果束点313から放射される如き軌道を通るという条件が自動的に満足されることになり、第二の副偏向器が省略されて、構成は値めて単純になる。

第4凶は、本考案の実施例におけるプロック図 である。鏡体内において、電子銃401から放射 された電子線は、主偏向器404,405、副偏 向器 4 0 6 , 4 0 7 によつて、偏向され、交互に、 二種の軌道411,412を径て、試料409に 異なる角度で入射し、立体像を構成する左眼およ び右眼画像の信号を発生する。発生した信号は、 検出器 418 で検出し、映像増巾器 419 で増巾し、 左眼かよび、右眼の画像が、プラウン管420亿、 交互に、時分割される。表示される左眼および右34 眼の画像は、画像に同期して開閉する一対の電気 光学シャッタ422,423を通して立体像として 観察される。 ととで、416は、制御信号発生回路、 414 は主偏问器の駆動回路、415 は副偏向器の 駆動回路、417はプラウン管の偏向電源、421 は電気光学シャツタの駆動回路である。

 像を実時間で観察することが、 適常の走査形電子 顕微鏡としての機能には障害とならずに、 それと 両立して、 可能となる。 さらに、 立体像をプラウ ン管に表示するためには、鏡体内にかける水平偏 向方向に、 電子線を傾けることが必要であるが、 本考案にかいては、 副偏向手段が主偏向手段に、 前者の偏向方向が後者の水平偏向方向に一致する ように併置されるために、 常に、 いかなる条件の もとでも、 調整せずに成立するという大なる利点 を有するものである。

以上、本考案を電子線を対象としてのべたが、 本考案は、電子線に限られるものではなく、電気 的な集束、偏向を受ける荷電粒子線に対しても、 その主音を変更せずに実施できる。

図面の簡単な説明

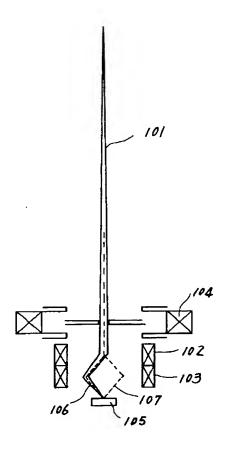
第1図は、従来の立体走査電子顕微鏡の電子線の軌道を示す図、第2図は、本考案の一実施例における電子線の軌道を示す図、第3図は、本考案の他の実施例における電子線の軌道を示す図、および第4図は、本考案の実施例のプロック図であ

る。

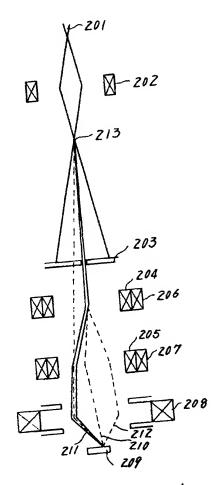
図において、201、301…電子統、202、302…コンデンサレンズ、203、303…絞り、204、205、304、305…主偏向コイル、206、207、306…副偏向コイル、208、308…対物レンズ、209、309… 試料。

代埋人 弁埋士 薄田 利幸

第 / 図



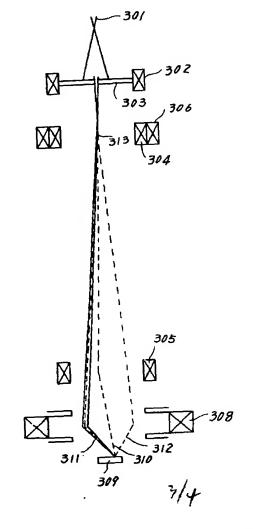
团 2 第



1/4

代理人 种理士 薄田利幸

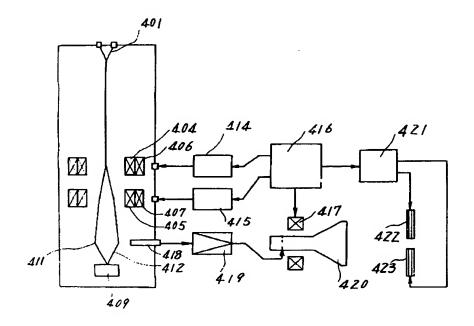
第 3 図



代理人 弁理士 薄田利幸

公開実用 昭和55-48610

第 4 図



4/4

代理人 弁理士 薄 田 利 幸

前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人

考 案 者 重 重京都国分享市東恋子窪1丁11280番地 株式会社 日立製作所 中央 研究 所 内 或 名 **編 由 勝 宏**